LABORATORIA APARATURA BADANIA

ISSN-1427-5619

2/2018



## DWUMIESTECZNIK

Badania własności optycznych cienkich warstw

Zalety prowadzenia projektów w laboratorium

## Badania własności elektrycznych ogniw fotowoltaicznych

Aleksandra Drygała<sup>1)</sup>, Marek Szindler<sup>1)</sup>, Magdalena Szindler<sup>1)</sup>, Leszek A. Dobrzański<sup>2)</sup>

Przemysł związany z energią fotowoltaiczną jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu. Dynamika jego wzrostu porównywana jest do dynamiki wzrostu przemysłu mikroelektronicznego w początkowym okresie jego rozwoju. Opracowywane są liczne projekty, dotyczące strategii rozwoju fotowoltaiki, gdzie podstawowym celem jest wzrost wydajności ogniw fotowoltaicznych oraz spadek cen ich produkcji, instalacji i eksploatacji. Postęp jest możliwy przez doskonalenie złącz, kontaktów i cech geometrycznych ogniw, metod obróbki ich powierzchni oraz stosowanie nowych materiałów inżynierskich o unikatowych własnościach.

Pierwsze wydajne (6%) ogniwa słoneczne z krzemu krystalicznego wykonali Chapin, Fuller i Pearson z Bell Laboratories w roku 1953, przez dyfuzję boru do krzemu typu n. Pięć lat później Maldenkorn i współpracownicy z United States Army Electronics Reaserch and Development Laboratories w Belmar, New Jersey otrzymali ogniwa typu n-p. Latem 1960 r. stwierdzono w RCA Laboratories, że te ogniwa są znacznie bardziej odporne na działanie promieniowania kosmicznego niż ogniwa p-n, co spowodowało niezwykle intensywny rozwój badań ogniw krzemowych, celem ich zastosowania jako źródeł energii w statkach kosmicznych. W latach siedemdziesiątych, kiedy zaostrzył się kryzys energetyczny, zaczęto myśleć o zastosowaniu ogniw słonecznych również do celów ziemskich, co sprawiło, że prace związane z doskonaleniem technologii krzemowych ogniw fotowoltaicznych stały się jednym z najbardziej atrakcyjnych kierunków badań. W okresie minionych czterdziestu lat, krystaliczne krzemowe ogniwa typu n-p zostały wielokrotnie udoskonalone i zmieniła się ich konstrukcja, która aktualnie składa się z czterech podstawowych elementów (rys. 1 i 2):

- płytki krzemowej (z wytworzonym złączem p-n),
- kontaktów elektrycznych (elektroda przednia i tylna),
- warstwy pasywującej,
- warstwy antyrefleksyjnej. Zasada działania krzemowe-

go ogniwa fotowoltaicznego

opiera się na efekcie fotowoltaicznym. Ogniwo słoneczne jest elementem półprzewodnikowym, w którym zaabsorbowany foton generuje pare nośników ładunku dziura - elektron. Nośniki te zostają rozdzielone pod wpływem pola elektrycznego. Elektron przechodzi z obszaru p do obszaru n, pozostawiając po sobie dziurę, która zostaje obsadzona przez kolejny elektron, co sprawia wrażenie, ze dziura wędruje z obszaru n do obszaru p. Dzięki temu obie strefy nie są neutralne elektrycznie,

a to powoduje powstanie różnicy potencjałów, nazywanej napięciem fotowoltaicznym, w wyniku czego następuje przepływ prądu elektrycznego (rys. 3).

Krzemowe ogniwa fotowoltaiczne zbudowane na bazie złącza p-n mają zbliżone własności elektryczne do diody krzemowej. Dioda krzemowa przepuszcza prąd w kierunku przewodzenia. Na rys. 4. pokazano charakterystykę diody krzemowej w obszarze przewodzenia i w obszarze zaporowym.



Rys. 1. Schemat krzemowego ogniwa fotowoltaicznego



Rys. 2. Krzemowe ogniwo fotowoltaiczne: a) monokrystaliczne, b) polikrystaliczne



Rys. 3. Schemat pokazujący efekt fotowoltaiczny



Rys. 4. Charakterystyka prądowo-napięciowa diody krzemowej

W celu określenia przydatności, oceny zastosowanej technologii wytwarzania ogniw fotowoltaicznych konieczne jest wyznaczenie ich własności elektrycznych. W tym celu wykonuje się pomiar charakterystyk prądowo-napięciowych. Charakterystykę jasną i ciemną (gdy ogniwo jest nieoświetlone) prądowo-napięciową ogniwa słonecznego pokazano na rysunku 5. Zmieniając wartość rezystancji na charakterystykach można określić charakterystyczne punkty pracy ogniwa fotowoltaicznego:

• stan zwarcia, gdy  $R_{ob} = 0$ , to U = 0,  $I = I_{SC}$ ,

• stan bez obciążenia, gdy

 $R_{ob} = \infty$ , to  $U = U_{OC}$ , I = 0, • punkt maksymalnej mocy  $P_{m'}$  gdy  $R_{ob} = R_{optymalne'}$ 

 $U = U_m, I = I_m,$ 

gdzie  $I_{SC}$  oznacza prąd zwarcia,  $U_{OC}$  określany jest jako napięcie obwodu otwartego,  $U_m$ ,  $I_m$  są odpowiednio wartościami napięcia i prądu w punkcie maksymalnej mocy.

Charakterystyka prądowo--napięciowa idealnego ogniwa słonecznego ma kształt prostokąta o bokach  $U_{OC}$ ,  $I_{SC}$ (rys. 5), a jego maksymalna moc jest równa iloczynowi:

$$P_{id} = U_{OC} I_{SC} \tag{1}$$

W praktyce nie można osiągnąć charakterystyki prostokątnej, w związku z czym maksymalna moc rzeczywistego ogniwa jest zawsze mniejsza od idealnego (rys. 4) i obliczana jest ze wzoru:

$$P_m = U_m I_m$$
 (2)

Stopień dopasowania rzeczywistej charakterystyki prądowo-napięciowej do idealnej określa współczynnik wypełnienia *FF* wyrażany wzorem:

$$FF = \frac{U_m I_m}{U_{OC} I_{SC}} = \frac{P_m}{P_{id}}$$
(3)

który zawsze jest mniejszy od 1. Im bardziej kształt charakterystyki prądowo-napięciowej ogniwa rzeczywistego zbliżony jest do charakterystyki ogniwa idealnego tym wartość współczynnika wypełnienia bliższa jest jedności.

Najważniejszym parametrem ogniwa fotowoltaicznego jest sprawność konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną, która jest zdefiniowana:

$$E_{ff} = FF \frac{U_{OC} I_{SC}}{P_{in} A_0} \cdot 100\%$$
 (4)

gdzie:  $P_{in}$  – natężenie promieniowania słonecznego padającego na ogniwo słoneczne,  $A_0$  – powierzchnia ogniwa fotowoltaicznego.

W Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach badania własności elektrycznych ogniw fotowoltaicznych, w tym jasne i ciemne charakterystyki prądowo-napięciowe są wykonywane przy użyciu systemu SS I-V CT-02 firmy PV Test Solutions Tadeusz Żdanowicz (rys. 6). Stanowisko składa się z: symulatora promieniowania słonecznego, układu pomiarowego wraz z systemem akwizycji danych, stolika pomiarowego z sondami oraz jednostki kontroli temperatury

rok 23, nr 2 LAS | 23

BADANIA



facebook.pl / labportal <u>Wejdź</u>i *polub nas*!



Rys. 5. Charakterystyka jasna i ciemna prądowo-napięciowa ogniwa fotowoltaicznego





Rys. 6. Stanowisko do pomiaru charakterystyk prądowo-napięciowych ogniw SS I V CT 02

stolika. Symulator światła słonecznego pracuje w klasie pomiarowej AAA określonej zgodnie z normą IEC 60904-09. Jednorodność natężenia światła gwarantowana jest na powierzchni 15×15cm. Możliwy jest pomiar charakterytyk prądowo-napięciowych w warunkach STC (z ang. Standard Test Conditions) wg normy europejskiej o numerze IEC 61853-1 czyli w temperaturze 25°C, przy natężeniu promieniowania słonecznego 1000 W/m<sup>2</sup> i dla widma AM1,5 oraz w zakresie temperatury od ~0 do 60°C. Stanowisko przeznaczone jest do pomiaru własności elektrycznych krzemowych, barwnikowych, polimerowych oraz perowskitowych ogniw fotowoltaicznych.

Dodatkowo stanowisko wyposażone jest w specjalnie zaprojektowaną na zlecenie Instytutu przystawkę do pomiaru barwnikowych ogniw fotowoltaicznych (rys. 7).

## **BADANIA**

Do kalibracji urządzenia wykorzystywane są ogniwa wzorcowe w tym certyfikowane przez Instytut ISE Fraunhofer z filtrem KG-5 (rys. 8).

Przykładowe pomiary charakterystyk prądowo napięciowych jasnych i ciemnych krzemowych ogniw fotowoltaicznych przedstawiono na rys. 9.

Na podstawie zmierzonych jasnych charakterystyk wyznacza się między innymi: prąd zwarcia I<sub>SC</sub>, prąd w punkcie mocy maksymalnej I<sub>m</sub>, napięcie obwodu otwartego  $U_{OCI}$ napięcie w punkcie mocy maksymalnej  $U_m$ , moc maksymalną P<sub>m</sub>, współczynnik wypełnienia charakterystyki FF, sprawności przetwarzania promieniowania słonecznego na energię elektryczną  $E_{ff}$ (rys. 10). Z kolei na podstawie ciemnych charakterystyk można wyznaczyć rezystancję szeregową badanego ogniwa słonecznego.

Dodatkowo laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych wyposażone jest w specjalistyczną aparaturę badawczą Corescan i Sherescan firmy Sunlab. Urządzenie Corescan umożliwia mapowanie rezystancji kontaktu pomiędzy emiterem a elektrodą przednią krzemowego ogniwa fotowoltaicznego. Dodatkowo pozwala na wizualizację lokalnych strat w krzemie i ogniwach fotowoltaicznych, mapowanie prądu zwarcia oraz napięcia obwodu otwartego. Z kolei urządzenie Sherescan pozwala na pomiar rezystancji powierzchniowej krzemu po procesie dyfuzji, rezystancji kontaktu elektrycznego ogni-





Rys. 7. Przystawka do pomiaru własności elektrycznych barwnikowych ogniw fotowoltaicznych

*Rys.* 8. Certyfikowane ogniwo wzorcowe z filtrem KG-5



*Rys. 9. Przykłady charakterystyk prądowo-napięciowych krzemowych ogniw fotowoltaicznych: a) jasnych, b) ciemnych* 

wa fotowoltaicznego oraz rozpoznanie typu przewodnictwa krzemu.

Urządzenie Corescan umożliwia pomiary własności elektrycznych kilkoma metodami. Na rys. 11 przedstawiono pomiar rozkładu prądu zwarcia w krzemowym ogniwie fotowoltaicznym metodą LBIC (z ang. Light Beam Induced Current), skanując całą powierzchnię ogniwa słonecznego wiązką światła o średnicy 9 mm. Można określić dzięki temu wpływ warstwy antyrefleksyjnej na czas życia nośników mniejszościowych.

Urządzenie Sherescan umożliwia rozpoznanie typu przewodnictwa i pomiaru rezystancji powierzchniowej oraz



Rys. 10. Przykładowa charakterystyka prądowo-napięciowa krzemowego ogniwa fotowoltaicznego z wyznaczonymi parametrami elektrycznymi

rezystancji przedniego kontaktu elektrycznego krzemowego ogniwa fotowoltaicznego. Na tej podstawie wyznacza się rezystancję powierzchniową [w Ω/□] metalowych kontaktów elektrycznych ogniwa fotowoltaicznego (rys. 12). Zasada pomiaru oparta jest na zeskanowaniu sondą czte-



*Rys. 11. Rozkład prądu zwarcia na powierzchni krzemowego ogniwa fotowoltaicznego* 



*Rys. 12. Pomiar rezystancji powierzchniowej metalu oraz rezystywności właściwej przedniego kontaktu elektrycznego krzemowego ogniwa fotowoltaicznego* 

roostrzową kilku punktów w centralnej części metalowej powierzchni, w wyniku czego mierzona jest rezystancja metalu.

Zakres badań oferowanych w Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych obejmuje:

• rozpoznanie typu przewodnictwa płytki krzemowej,

 pomiary charakterystyk prądowo-napięciowych krzemowych, polimerowych oraz barwnikowych ogniw fotowoltaicznych,

• wyznaczenie prądu zwarcia  $I_{SC'}$  prądu w punkcie mocy maksymalnej  $I_{M'}$ , napięcia obwodu otwartego  $U_{OC'}$ , napięcia

w punkcie mocy maksymalnej  $U_M$ , mocy maksymalnej  $P_M$ , współczynnika wypełnienia charakterystyki *FF*, sprawności przetwarzania promieniowania słonecznego na energię elektryczną  $E_{ffr}$ 

- pomiar rezystancji szeregowej krzemowych ogniw fotowoltaicznych,
- mapowanie prądu zwarcia  $I_{SC}$  oraz napięcia obwodu otwartego  $U_{OC}$  krzemowego ogniwa fotowoltaicznego,
- wizualizację lokalnych strat w krzemie i krzemowych ogniwach fotowoltaicznych,
- mapowanie rezystancji kontaktu pomiędzy emiterem a elektrodą przednią krzemo-

wego ogniwa fotowoltaicznego,

 pomiar rezystancji kontaktu elektrycznego ogniwa fotowoltaicznego.

Technologia wytwarzania ogniw fotowoltaicznych jest skomplikowana i składa się z wielu etapów, z których każdy wymaga kontroli jakości. Pomiary własności elektrycznych umożliwiają między innymi określenie czy zakupione płytki krzemowe są dobrej jakości i o odpowiednim typie przewodnictwa. Umożliwiają również kontrolę czy prawidłowo wykonany został proces dyfuzji. Na ich podstawie można określić czy prawidłowo osadzono warstwę pasywująca oraz kontakty metaliczne. Straty energetyczne, które towarzyszą konwersji, czyli absorpcji promieniowania słonecznego i generacji fotoprądu, wpływają na najważniejszy parametr użytkowy ogniwa PV – jego sprawność energetyczną.

 <sup>1)</sup> Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,
 Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska w Gliwicach

<sup>2)</sup> Centrum Projektowo-Badawczo-Produkcyjne Inżynierii Medycznej i Stomatologicznej ASKLEPIOS

## Dokończenie ze str. 20.

[3] Florczak A., Engineered spider silk: the intelligent biomaterial of the future. Part I., 2011;65:377–88

[4] A. J. Cozzone, Proteins: Fundamental Chemical Properties, Encyclopedia of Life Science, University of Lyon, 2010 [5] Edwards, H. G. M.; Farwell,
D. W., *Raman Spectroscopic Studies of Silk*, J. Raman Spectrosc. 1993, 26, 901–909
[6] Shao J., Zheng J., Liu J.,

Carr C.M., Fourier transform Raman and Fourier transform infrared spectroscopy studies of silk fibroin, Journal of Applied Polymer Science, 2005, 96(6):1999-2004

[7] J. Sirichaisit, et. al., Analysis of Structure/Property Relationships in Silkworm (Bombyx mori) and Spider Dragline (Nephila edulis) Silks Using Raman Spectroscopy, Biomacromolecules 4, 2003, 387-394 [8] E. Lepore, et. al., *Evidence* of the Most Stretchable Egg Sac Silk Stalk, of the European Spider of the Year, PLoS ONE 7(2): e30500, 2012

\* Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań